

1. Record Nr.	UNISALENTO991004357337707536
Autore	Petrescu, Violeta
Titolo	Electromigration induced stress, a study into current induced resistance changes in VLSI interconnects : proefschrift / Violeta Petrescu
Pubbl/distr/stampa	Netherlands, 1999
ISBN	9036513979
Descrizione fisica	172 p. ; 25 cm
Disciplina	621.3815
Soggetti	Interconnects (Integrated circuit technology) - Materials - Dissertations, Academic Electrodiffusion
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia